(54) OPTICAL SENSOR AND OPTICAL SENSOR UNIT USING THE SAME

(11) 5-215602 (A)

(43) 24.8.1993 (19) JP

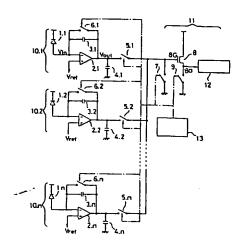
(21) Appl. No. 4-13031 (22) 28.1.1992 (33) JP (31) 91p.129477 (32) 31.5.1991(1)

(71) FUJI ELECTRIC CO LTD (72) YOSHIO TSURUTA(1)

(51) Int. Cl<sup>5</sup>. G01J1/44,G01J1/46,H04N1/028

PURPOSE: To make it possible to sustain linear optoelectric conversion characteristics upto a low quantity of light region by converting photocurrent, delivered from an optoelectric converting means such as a photodiode, into a voltage by means of a differential amplifier and an integrating capacitor.

CONSTITUTION: The optical sensor comprises a photodiode 1, an operational amplifier 2 having an inverted input receiving an output from the photodiode 1 and a non-inverted input receiving a voltage reference Vref, an integrating capacitor 3 connected in parallel with the operational amplifier 2 and connecting the output from the photodiode 1 with the output from the operational amplifier 2, a capacitor 4, and an output switch 5. In accordance with the quantity of light, the optoelectric converting means (photodiode 1) produces charges which are led to the input side of a differential amplifier circuit(circuit employing a CMOS) and then the charges are stored in the integrating capacitor 3 connected in parallel with the differential amplifier circuit. Consequently, a constant potential is kept at the input side of the differential amplifier circuit and the variation at the output side thereof is amplified and outputted therefrom.



(54) SPECTRAL REFLECTANCE MEASURING APPARATUS

(11) 5-215603 (A)

(43) 24.8.1993 (19) JP

(21) Appl. No. 4-45968

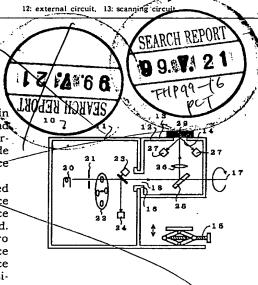
(22) 31.1.1992

(71) SHIMADZU CORP (72) TATSUMI SATO

(51) Int. Cl<sup>5</sup>. G01J3/00,G01J3/50,G01N21/01,G01N21/25

PURPOSE: To make it possible to measure reflectance with one apparatus in any one of upper, lower or side installation by making a reference board and a spectroscopic system rotatable around a horizontal axis between a first measuring position where the reference board becomes horizontal on the upper side of the spectroscopic system and a second measuring position where the reference board comes on the underside of the spectroscopic system.

CONSTITUTION: Monochromic light projected from a fixed section 11 is deflected by 90° through a reflector 25 and focused through a tens 26 onto a reference surface 13. At a first measuring position, a sample 29 is placed on the reference surface 13 of a rotary section 12 with the measuring surface directing downward. Consequently, the monochromic incident light is projected accurately with zero incident angle (normal to the measuring surface) onto the measuring surface of the sample 29. Light reflected obliquely with an angle of 45° on the surface of the sample is detected through a detector 27 for measurement and the intensity thereof is measured. Thus measured intensity is then compared with an intensity detected through a monitoring detector 24 at the fixed section 11, and the reflectance of the monochromic light is measured based on the ratio of the intensity.



(54) SPECTROSCOPIC ANALYZER

(11) 5-215604 (A)

(43) 24.8.1993 (19) JP

(21) Appl. No. 4-17628

(22) 3.2.1992

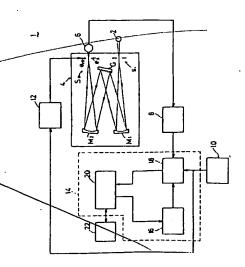
(71) SHIMADZU CORP (7)

(72) KOJI OKADA

(51) Int. Cl<sup>5</sup>. G01J3/04

PURPOSE: To obtain highly accurate analysis results at all times by automatically correcting the amount of shift of peak wavelength when the width of outlet slit of a spectrometer is varied.

CONSTITUTION: The spectroscopic analyzer comprises means 10 for setting the width of outlet slit So of a spectrometer 4, and means 12 for drive controlling the outlet slit So to have the width being set by the slit width setting means 10. The spectroscopic analyzer further comprises a memory 16 previously storing the amount of shift of wavelength peak corresponding to the slit width being set by the slit width setting means 10, and means 18 for reading out a corresponding amount of shift from the memory 16 and correcting the peak wavelength of a spectral light detected through a detector 6 based on the amount of shift.



(19)日本国特許庁 (JP)

# (12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平5-215602

(43)公開日 平成5年(1993)8月24日

(51) Int. Cl. <sup>5</sup>

識別記号

FΊ

技術表示箇所

G01J 1/44

A 8117-2G

E 8117-2G

1/46 1/028 8117-2G

庁内整理番号

H04N

A 9070-5C

審査請求 未請求 請求項の数12(全 17 頁)

(21)出願番号

特願平4-13031

(22)出願日

平成4年 (1992) 1月28日

(31)優先権主張番号

特願平3-129477

(32)優先日

平3 (1991) 5月31日

(33)優先権主張国

日本(JP)

(31)優先権主張番号

特願平3-326193

(32)優先日

平3 (1991) 12月10日

(33)優先権主張国

日本(JP)

(71)出願人 000005234

富士電機株式会社

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号

(72)発明者 鶴田 芳雄

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号 富

士電機株式会社内

(72)発明者 横山 章太郎

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号 富

士電機株式会社内

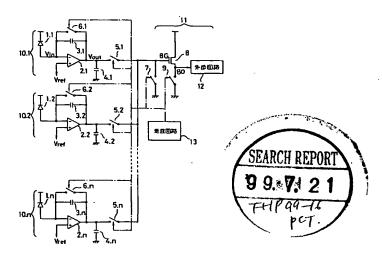
(74)代理人 弁理士 山田 稔

### (54) [発明の名称] 光センサーおよびこれを用いた光センサー装置

#### (57)【要約】

【目的】 半導体を用いた光センサー装置において、光量の少ない領域においても線形性が確保でき、応答時間の早い光センサー装置を実現する。

【構成】 フォトダイオード1.1の光電流を、オペアンプ2.1とこれに並列に接続された積分容量3.1を用いて蓄積することにより、光電流に比例する電圧出力をオペアンプ2.1の出力から得ることができる。このため、線形性の優れたフォトダイオードを用いて光センサー装置を構成することが可能となる。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 光量に応じて電荷を発生する光電変換手段と、この電荷が一定時間蓄積された電位変動を光出力電位として出力する積分手段と、この光出力電位を初期化する電位設定手段とを有する光センサーであって、前記積分手段は、前記光電変換手段の出力を入力として所定の基準電圧に対し作動する差動増幅回路と、この差動増幅回路の入出力間に並列に接続された積分容量とを備えていることを特徴とする光センサー。

1

【請求項2】 請求項1において、前記光電変換手段は、フォトダイオードであることを特徴とする光センサー

【請求項3】 請求項1または2において、前記差動増幅回路は、CMOS回路により構成されていることを特徴とする光センサー。

【請求項4】 請求項1ないし3のいずれかにおいて、 前記差動増幅回路は、CMOSにより構成された比較回 路であることを特徴とする光センサー。

【請求項5】 請求項1ないし4のいずれかにおいて、前記電位設定手段は、前記差動増幅回路の入出力間に並列に接続されたスイッチ回路であることを特徴とする光センサー。

【請求項6】 請求項1ないし5のいずれかの項に記載の複数の光センサーと、これらの光センサーからの前記 光出力電位が順次入力されるバッファ回路とを有する光センサー装置であって、このバッファ回路が、前記光出力電位がゲート電極に印加される出力用FETを備えていることを特徴とする光センサー装置。

【請求項7】 請求項1ないし5のいずれかの項に記載の複数の光センサーと、これらの光センサーからの前記光出力電位が順次入力されるバッファ回路とを有する光センサー装置であって、このバッファ回路が、前記光出力電位が入力される伝達容量と、この伝達容量の出力に生ずる伝達電位を初期化する伝達電位初期化手段とを備えていることを特徴とする光センサー装置。

【請求項8】 請求項7において、前記伝達電位初期化 手段は、前記光出力電位の初期化時に先立って前記伝達 電位を初期化する電位変換初期化手段であることを特徴 とする光センサー装置。

【請求項9】 請求項7または8において、前記バッファ回路は前記伝達電位がゲート電位に印加される出力用FETを備えており、前記伝達電位初期化手段は、前記伝達電位を前記出力用FETの閾値電位に初期化する閾値電位設定手段であることを特徴とする光センサー装置。

【請求項10】 請求項9において、前記閾値電位設定 手段は、出力用FETと同じ構成の電位設定用FETで あり、この電位設定用FETのドレインがゲート電極と 短絡されていることを特徴とする光センサー装置。

【請求項11】 請求項6、9および10のいずれかに

おいて、前記出力用FETの出力側の電位を初期化する 出力電位リセット手段を有することを特徴とする光セン サー装置。

【請求項12】 請求項11において、前記出力用FE Tの出力端に、前記出力電位リセット手段の動作中の貫通電流を遮断するスイッチ手段が設置されていることを特徴とする光センサー装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

10 【産業上の利用分野】本発明は、ファクシミリの原稿読み取り装置などに用いられる光電変換素子を備えた半導体装置(光センサー)に関するものである。

[0002]

【従来の技術】ファクシミリ等に用いられる原稿読み取り装置の方式として、原稿からの映像を縮小結像して読み取る縮小型と、原寸のままで読み取る密着型の2方式がある。近年、装置の小型化が可能であること、および光学系の調整が容易であることより、密着型の読み取り装置の開発が盛んに行われている。そして、この装置に20 用いられる光センサーとしては、アモルファスーシリコン、CdS-Se等の薄膜を用いたものや、電荷結合ディバイス(CCD)およびMOS型などのシリコン単結晶を用いたものが一般的に採用されている。このうち、シリコン単結晶を用いたものは、光電素子としてフォトダイオード、フォトトランジスタなどの高性能素子を用いることができる。そして、フォトトランジスタを用いたMOS方式の光センサーは、比較的安価で高性能を得ることが可能であるため、実用化が進んでいる。

[0003] 図14に、フォトトランジスタを用いたM 30 〇S方式の光センサーの回路構成を示してある。この装 置は、フォトトランジスタにより構成された複数のセン サー20.1~20.n、この各トランジスタのベース コレクタ間容量22.1~22.n、各センサーからの 信号を読み出すためのスイッチ21. 1~21. nおよ び各センサーと出力部をリセットするリセットスイッチ 24により構成されている。このような回路において は、先ず、リセットスイッチ24とスイッチ21.1~ 21. nがオンされ、各センサーがリセットされる。こ の状態において、各センサーのベースコレクタ間容量2 40 2.1~22. nは一定の電圧に逆バイアスされる。そ して、スイッチ21.1~21. nがオフとなり、セン サー20.1~20. nが光を検知すると、その光量に 応じて電荷が生じ、ベースコレクタ間容量22.1~2 2. nに保持されている電荷が放電される。次に、各ス イッチ21.1~21.nが走査回路からの信号25に 従い、順次オン・オフされる。この際に、各ベースコレ クタ間容量22.1~22. nが再充電されるため、ベ ース・エミッタ間に電流が流れる。そして、トランジス タ作用によりエミッタ・コレクタ間に増幅率 h... 倍され 50 た電流が流れる。このようにして、各センサーに検知さ

れた光は電流に変換され、増幅されて出力側に現れる。 【0004】

【発明が解決しようとする課題】上記のフォトトランジスタを用いた光センサー装置は、フォトトランジスタの増幅作用により、高感度の出力を得ることが可能である。しかしながら、フォトトランジスタは、図15に示すような特性を持っており、出力する際にベース・エミッタ間の電位差Vまが小さいと、ベース・エミッタ電流 Iseが指数関数的に流れ難くなる。このため、センサーの検知する光量の少ないときは、一定の読出時間(数100㎡を出土の少ないときは、一定の読出時間(数100㎡を出土の少ないときは、一定の読出時間(数100㎡を出土の大型では、ベースエミッタ間の電流が流れない。この結果、図16のIX部に示すように、光量の少ない領域において、光センサーの出力が急激に低下する。このため、光電変換特性の線形性がくずれてしまい、高感度なセンサーを得ることが困難となっている。

【0005】このような光センサー装置においては、読出時間を長くすれば、光電変換特性の線形性を維持することが可能であるが、原稿の読み取り時間が長くなるため、装置の高速化において障害となる。

[0006] そこで、本発明の目的は、上記問題点に鑑みて、短い読出時間で光量の小さい領域まで線形な光電変換特性の維持された光センサーを実現することにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】上記の課題を解決するために、本発明の光センサーにおいては、光量に応じて電荷を発生する光電変換手段を採用し、この電荷を一定時間蓄積することよる電位変動を光量に応じた光出力電位として用いるようにしている。そして、本発明に係る光量に応じて電荷を発生する光電変換手段と、この電荷が一定時間蓄積された電位変動を光出力電位として出力する積分手段と、この光出力電位を初期化する電位設定手段とを有する光センサーにおいては、積分手段が、光電変換手段の出力を入力として所定の基準電圧に対し作動する差動増幅回路と、この差動増幅回路の入出力間に並列に接続された積分容量とを備えていることを特徴としている。この光電変換手段としては、フォトダイオードを採用することができる。

【0008】また、差動増幅回路としては、CMOSを用いた回路で構成でき、さらにこの差動増幅回路としてはCMOSにより構成された比較回路をであることが望ましい。また、電位設定手段としては、差動増幅回路の入出力間に並列に接続されたスイッチ回路を用いることができる。

【0009】そして、複数の上記の光センサーと、光センサーからの光出力電位が順次入力されるバッファ回路とを有する光センサー装置においては、このバッファ回路に光出力電位がゲート電極に印加される出力用FETを備えていることが望ましい。また、バッファ回路とし

て、光出力電位が入力される伝達容量と、この伝達容量の出力に生ずる伝達電位を初期化する伝達電位初期化手段とを備えていることも有効である。この伝達電位初期化手段としては、光出力電位の初期化時に先立って伝達電位を初期化する電位変換初期化手段を採用することが望ましい。さらに、伝達電位初期化手段として、伝達電位を出力用FETの閾値電位に初期化する閾値電位設定手段を用いることも有効である。そして、この閾値電位設定手段としては、出力用FETと同じ構成の電位設定10 用FETを用いることができ、この電位設定用FETのドレインとゲート電極とが短絡して用いることが有効である。

【0010】また、出力用FETが設けられている場合は、出力用FETの出力側の電位を初期化する出力電位リセット手段を備えていることが有効であり、さらに、出力用FETの出力端に、この出力電位リセット手段の動作中の貫通電流を遮断するスイッチ手段を設置することが望ましい。

[0011]

20 【作用】本発明の光センサーにおいては、光電変換手段により光量に応じて発生された電荷が積分手段として用いられる差動増幅回路の入力側に導かれ、この差動増幅回路と並列に接続されている積分容量に蓄積される。このため、差動増幅回路の入力側の電位は一定で出力側の電位が変化し、この変化が増幅されて差動増幅回路より出力される。本発明の光センサーにおいては、上記のような積分手段を用いて光電変換手段からの信号を電圧変換しているため、光量の少ない領域においても線形性の保持された光電変換手段の採用が可能となる。さらに、30 本発明のセンサーから信号が読み出されるときは、光電変換手段からの電荷が積分容量に保持された状態で読み出されるため、検知した光に対応する信号が破壊されない。

[0012]従って、本発明のセンサーから繰り返して 信号を読み出すことも可能となる。

[0013] また、本発明の光センサーからの出力電圧は、積分容量の値に依存するので、センサーの感度の調整が容易となる。さらに、差動増幅回路において、光電変換手段からの電荷を電圧変化に変換しているため、各 光電変換手段固有の接合容量の偏差あるいは個々の配線容量の偏差に起因するセンサー出力への影響が抑制される。

【0014】このような光センサーを複数用いることにより、ファクシミリなどに用いられる線型性に優れた光センサー装置を構成することが可能となる。そして、光センサーからの光出力電位が順次入力されるバッファ回路においては、この光出力電位がゲート電極に印加される出力用FETを採用することにより、ソースフォロワが構成される。

**50 【0015】また、このような差動増幅回路の採用され** 

た光センサーを複数用いる光センサー装置においては、 差動増幅器固有のオフセット電位の影響を排除すること により、より高精度の情報を得ることができる。このた めには、各光センサーの出力側に伝達容量を挿入しても 良いが、光センサーからの光出力電位の順次入力される バッファ回路に伝達容量を設置することにより、装置の 簡略化が図られる。さらに、この伝達容量を各光センサ 一の光出力電位の初期化に先立って初期化しておくこと により、各光センサーの光出力電位を初期化する電位変 動を伝達することが可能となる。このため、光センサー からは光量が少ないときに高レベルの光出力電位が出力 されるが、この伝達容量によりこの極性が変換され、光 量が多いときに高レベルの電位となる伝達電位が出力さ れる。従って、この伝達容量を用いることにより、本発 明に係る光センサー装置からの出力がさらに高精度なも のとなると同時に、従来からの光センサー装置と同様の 特性で出力することが可能となる。また、出力用FET を用いたソースフォロワを採用している場合は、 伝達容 量からの伝達電位を出力FETの閾値電位に初期設定す ることにより、出力FETの出力可能電位差を有効に用 いることが可能となる。

【0016】また、作動増幅器の負荷を低減するため に、出力用FETをソースフォロワとして採用する場合 は、出力用FETの出力端の電位を各光センサーからの 出力を伝達した後にリセットすることにより、他の光セ ンサーからの出力との混同が避けられる。そして、この リセットの際に、出力用FETに印加される光出力電位 あるいは伝達電位を貫通電流が流れない閾値以下として も良いが、出力用FETの出力端に、リセット時の貫通 電流を防止するスイッチ手段を設置することにより、出 力用FETに印加される電流経路を再充電する時間を短 縮することが可能となるので、高速動作が可能となる。 [0017]

【実施例】以下に、図面を参照して本発明の実施例を説 明する。

【0018】図1に、本発明の実施例に係る光センサー 装置の回路構成を示してある。本例のセンサー装置は、 n個の光センサー10.1~10.nで構成されてお り、個々の光センサー10は、フォトダイオード1、こ のフォトダイオード 1 の出力が反転入力に入力され、基 **準電圧Vrefが非反転入力に入力されるオペアンプ** 2、オペアンプ2と並列に接続され、フォトダイオード 1の出力とオペアンプ2の出力を接続する積分容量3並 びにリセットスイッチ6、およびオペアンプ2の出力に 接続されたコンデンサー4並びに出力スイッチ5により

構成されている。これらの光センサー10.1~10. nは並列に接続されており、各センサーの出力スイッチ 5. 1~5. nは 各センサーからの出力をリセットす るリセットスイッチ7を経て、バッファ回路11のソー スフォロワとして用いられているnチャンネルMOS8 のゲート8Gに接続されている。そして、このソースフ オロワの出力は、出力リセットスイッチ9を経て外部回 路12に接続されている。本例の各スイッチ5.1~ n、6.1~n、7、および9は、走査回路13の信号 10 により駆動される。

6

【0019】図2に、この光センサー装置の動作を説明 するタイミングチャートを示してある。本例の装置にお いては、ソースフォロワ8のゲート入力8日に接続され たリセットスイッチ7と、ソースフォロワ8の出力80 に接続されたリセットスイッチ9の他端はそれぞれ接地 されており、これらのスイッチ7、9は時間間隔T0で オン・オフを繰り返す。これらのスイッチ7、9がオフ 状態のときは、各センサーからの出力がゲート8Gに印 加され、これに基づいた電位が出力8〇から外部回路に 20 出力される。なお、オン・オフを繰り返す時間が等しい 場合に限らず、各時間間隔を適宜設定しても勿論良い。 [0020] また、センサー10の出力スイッチ5は、 時間TO間だけオンとなり、この動作を時間間隔T1を 1サイクルとして繰り返す。出力スイッチ5がオンとな っているときに、センサーの出力がソースフォロワ8に 供給される。従って、各センサーの出力スイッチ5.1 ~5. nは各々時間2×T0づつ遅れてオン・オフを行 う。すなわち、センサー10.1の出力スイッチ5.1 がオンした2×T0時間後に、センサー10.2の出力

【0021】センサー10のリセットスイッチ6は、時 間T2間オンとなり、この動作を出力スイッチ5と同様 に、時間T1を1サイクルとして繰り返す。各センサー 10.1~nのリセットスイッチ6.1~nの動作のタ イミングは、上記にて説明した出力スイッチ5.1~n と同様である。

[0022] このような動作を繰り返す本例の各センサ 一の状態は、先ず、時刻 t 1 にオンとなったリセットス イッチ6.1により、オペアンプ2.1の入力と出力が 40 短絡されて、入力電位Vinは、オペアンプ2の出力電 位Voutと同値となり、非反転入力に入力されている 基準電位Vrefにリセットされる。すなわち、このオ ペアンプ2の入出力の各電位について以下の関係が成立 する。

30 スイッチ5. 2がオンとなる。

(1) および(2) 式より

Vin = Vref 
$$(1/(1+1/A))$$
 · · · (3)

ここで、Aはオペアンプ2の増幅率であり、増幅率Aが 50 1より非常に大きい場合は、Vi nおよびVo u t tV

Vin = Vout

refに初期設定される。

【0024】時刻t2に、リセットスイッチ6.1がオ フとなると、オペアンプ2.1において蓄積動作が開始 される。すなわち、フォトダイオード1.1が光を検知 すると、電荷が発生するため、この電荷が積分容量3. 1に蓄積される。従って、VinとVoutとに△Vの 電位差が生ずる。この状態は、出力スイッチが時刻 t 3 においてオンするまでの時間Tstの間継続し、この間 フォトダイオード1. 1より光量に応じて電流 [pが流 れたとすると、AVは以下の式で表される。

[0026]

ここで、Cは積分容量3.1の容量値である。この状態 におけるVinおよびVoutは (2)および(4)

Vout = 
$$(V r e f - \Delta V) / (1 + 1/A)$$
 · · · (5)

$$V i n = V r e f - (V r e f - \Delta V) / (A+1) \cdot \cdot (6)$$

ここで、増幅率Aが1より非常に大きい場合は、

Vout = 
$$Vref - \Delta V$$
  $\cdots$  (7)  
Vin =  $Vref$   $\cdots$  (8)

$$Vin = Vref$$

となる。すなわち、フォトダイオード1.1よりの光量 に応じた電流 I pにより、オペアンプの出力電位Vou tは、Ip×Tst/Cだけ降下し、入力電位Vin は Vrefに保たれることが判る。

【0027】時刻t3に出力スイッチ5.1がオンとな ると、オペアンプ2. 1から上記の出力電位Voutが 出力される。このように、オペアンプ2. 1からは、光 量に応じた電流 I pの電圧変換された電位が出力され、 この電位Voutがソースフォロワ8のゲート8Gに印 加される。この際、リセットスイッチ7および9はオフ となっている。バッファ回路11は、オペアンプ2の負 荷を低減するためのものであり、ソースフォロワとし て、nチャンネル型のFETが用いられている。

【0028】この回路11においては、ゲート電位に出 カ80であるソース電位が追従するため、ゲート8Gに 印加される各光センサー10.1~nの出力に応じた電 位が出力される。図2にはソースフォロワの出力80の 例として、容量が負荷の場合の出力波形を示してある。 なお、各センサー10.1~nの出力には、オペアンプ 2. 1~nの負荷を低減するために、ソースフォロワ8 のゲート容量に対応する容量4.1~nが接続されてお り、その他端は接地されている。

【0029】時刻t4において、リセットスイッチ7お よび9がオンとなり、出力スイッチ5. 1がオフとな る。このため、ソースフォロワのゲート電位およびソー ス電位は接地電位にリセットされる。次いで、時刻t 1'において、光センサー10.1ではリセットスイッ **チ6. 1がオンとなり、新たなサイクルが開始される。** 一方、次の光センサー10.2においては、出力スイッ チ5. 2がオンとなり、ソースフォロワ8の各リセット スイッチ7、9がオフとなっているので、光センサー1 0. 2の出力がゲート8Gに印加され、センサー10. 2の検知した光量に比例する電位が出力される。

【0030】図3に本装置の光電変換特性を示してあ る。本例の装置においては、光量が0のときは電流 I p は0であるので、この時の電位V0はVrefからソー

スフォロアでの電圧降下分Vthを引いた値となる。光 量が増加すると、電流Ipが増加するので、本例の光セ ンサーからの出力電位は光量と比例して減少する。そし て、オペアンプの正常動作の範囲から決定される下限値 V. に到るまで光量に応じた線形性が確保される。この ように、本例の光センサーにおいては、従来のフォトト ランジスタを用いた光センサーでは、線形性を確保する ことが困難であった弱い光量の領域であっても線形性が 確保できる。また、光量の少ない領域においても応答時 間に差はなく、短い読み取り時間で作動できる。さら に、一般に、電位VOと下限値V。の差は2V程度であ るため、十分なダイナミックレンジを確保することがで きる。

【0031】図4に、本発明の光センサーの光電変換特 性を変化させたようすを示してある。本発明のセンサー の出力電位は、積分容量に反比例するので、積分容量の 値を変化させることにより、センサーの感度の調整を容 易に行うことができる。このため、用途の応じた感度の 光センサー装置を安価に提供することができる。

【0032】さらに、フォトダイオードからの光電流を 積分容量に蓄積した後、オペアンプから出力電圧として 出力するため、フォトダイオードの接合容量のばらつ き、あるいはダイオードからオペアンプに至るまでの配 線容量のばらつきなどに起因する個々の光センサーの特 性に出力側が影響されない。また、フォトダイオードに 印加されている電位は一定に保たれているので、光によ り発生した電流は、全て積分容量に蓄えられる。従っ て、出力として常にフォトダイオードの光電流に比例し た電位差が得られるので、読み取り装置の読み取り位置 による感度のばらつきなどの不具合を抑制することがで

【0033】図5に、本例の光センサーに用いられてい るオペアンプをCMOSを用いて構成した1例を示して ある。図5に示している回路は、CMOSを用いたコン パレータであって、電源電位Vooと接地電位との間に、 電流ミラー回路を構成するようにpチャンネルMOS1

8

10、111およびnチャンネルMOS112、113 を並列に設置するようにしている。この両者が接続され た後に、nチャンネルMOS114を設置して電位V LMT を入力して定電流源としている。そして、 n チャン ネルMOS112および113のゲートには、それぞれ 入力電位Vinおよび基準電位Vrefを印加し、出力 電位VoutをpチャンネルMOS110とnチャンネ ルMOS112との間から取るようにしている。

【0034】図6に上記のコンパレータの入出力特性を 示してある。本例の光センサー装置においては、蓄積時 間Tstが0.1m秒~10秒程度の積分回路として使 用するため、バイポーラ素子を用いた高速のオペアンプ である必要はなく、上述したような回路構成のコンパレ ータで十分な特性を得ることが可能である。従って、本 例のセンサー装置を安価に製造することが可能である。

【0035】上記のオペアンプに加え、リセットスイッ チ等も全てMOSトランジスタで構成することが可能で あり、フォトダイオードも含め、本例の光センサー装置 を1つの半導体基板上に構成することができる。このた め、従来のフォトトランジスタを用いた光センサーと同 様に各種装置に組み込むことが可能である。

[0036] 〔実施例2〕図7に、本実施例に係る光セ ンサー装置の回路構成を示してある。本例のセンサー装 置も、n個のフォトダイオード1からなる光センサー1 0. 1~10. nで構成されている。個々の光センサー 10においても、実施例1と同様に、フォトダイオード 1、このフォトダイオード1の出力が入力されるオペア ンプ2、さらにオペアンプ2と並列に接続された積分容 量3並びにリセットスイッチ6等から構成されている。 これらの構成の内、実施例1と共通する部分において は、同じ符号を付し、説明を省略する。本例の光センサ 一装置は、各光センサー10.1~10.nの出力が順 次入力されるバッファ回路11において、各光センサー からの出力が導入される部分に伝達用の伝達容量30が

Vint =

従って、式(7)に示した光センサーからの出力電位V

となり、Vofだけシフトした電位が出力される。この Vof は微小であるが、個々のオペアンプに固有のもの であり、個々の光センサーからの出力のばらつきとして 現れるのである。従って、このオフセット電位Vofを 除去することにより、微小な光量領域まで線型性の確保 され、さらに高精度の光センサー装置を実現することが できるのである。

【0040】このため、本装置においては、バッファ回 路11に伝達容量30を挿入し、この伝達容量30を用 いて各光センサー10.1~10.nのオフセット電位 Vof. 1~Vof. nがキャンセルできるようにして いる。さらに、本装置においては、各光センサー10. 1~10. nの初期化時の電位変動を伝達容量30を介 挿入されている。すなわち、各センサー10.1~1 0. nからの出力電位は、各センサーの出力スイッチ 5. 1~5. nにより選択され、伝達容量30の入力側 30 a に印加される。

10

[0037] この結果伝達容量30の出力側30bに現 れた伝達電位が、バッファ回路 1 1 のソースフォロワと して用いられているnチャンネルMOS8のゲート8G に印加されるようになっている。さらに、出力側30b とゲート8Gとの間には、出力側30bの電位を初期化 10 するリセットスイッチ7の一端が接続されている。そし て、このリセットスイッチ7の他端には、ソースフォロ ワであるMOS8と同様の構成のnチャンネルMOS3 1が接続されている。さらに、このMOS31のゲート 電極31gとドレイン31dが短絡されているので、リ セットスイッチ7により、出力側30bの電位は、MO S31の閾値電位Vth、すなわち、ソースフォロワ8 の閾値電位Vthに設定されるようになっている。

[0038] 実施例1において説明したように、フォト ダイオード1、オペアンプ2、積分容量3並びにリセッ 20 トスイッチ6を用いた光センサー10を採用することに より、線型性の確保された、感度の良い光センサー装置 を実現することができる。このオペアンプ2には、個々 に微小なオフセット電位を有していることが一般的であ る。従って、光量の少ない領域において、これらの微小 なオフセット電位により、個々の光センサーからの出力 電位のばらつきことがある。このため、高品位で高精度 な画像データを得るためには、このオフセット電位の影 響を除去することが望ましい。すなわち、図9に示すよ うに、個々のオペアンプ特有のオフセット電位Vofに 30 より、オペアンプの非反転入力に基準電位Vrefを入 力しても、光センサーのリセットされた初期電位Vin t は以下のようになる。

[0039]

 $\cdot \cdot \cdot (11)$ Vref+Vof

outは

 $Vout = Vref+Vof-\Delta V \cdot \cdot \cdot (12)$ 

して得ることにより、光量を比例した電位をバッファ回 路11から外部回路に出力できるようにしている。この

40 ため、本例の装置は、従来の光センサー装置と同様に、 光量が大きいときに電位の高い信号を出力できるので、 より使いやすい装置となっている。

[0041] 次に、図8のタイミングチャートに基づ き、本装置の各部の動作を説明する。

【0042】本例の装置においても、実施例1と同様に スイッチ7、9は時間間隔T0のパルスによりオン・オ フを繰り返す。従って、これらのスイッチ7、9がオフ 状態のときは、各センサーからの出力が伝達容量30を 介してゲート8Gに印加され、これに基づいた電位が出 50 力80から外部回路に出力される。なお、オン・オフを

11

繰り返す時間が等しい場合に限らず、各時間間隔を適宜 設定しても良いことは実施例1と同様である。また、各 光センサーの出力スイッチ5およびリセットスイッチ6 が時間T1を周期として駆動されることも実施例1と同 様である。本装置においては、光センサー10.1~1 0. nの初期化時の電位変化をバッファ回路 1 1 に伝達 するため、先ず、出力スイッチ5がオンとなる。そし て、伝達容量30の入力側30aの電位を各光センサー 10. 1~10. nにおいて光量が電圧変換された値に 初期設定する。そして、時間TO後、出力スイッチ5を オン状態に保持したままリセットスイッチ6を時間TO 間オンとし、光センサーの出力電位を初期設定する。こ

ここでVof. 1は、光センサー10. 1固有のオフセ ット電位であり、ΔV1は、式(4)に示す光センサー 10.1の感知した光量が電位変換された値である。そ して、出力スイッチ5. 1がオンとなっているので、伝 達容量30の入力側30aの電位は、Vout. 1に設 定される。一方、伝達容量30の出力側30bの電位 は、リセットスイッチ7がオンとなっているので、MO S31を介してソースフォロワ8の閾値電位Vthに設

にリセットされる。これと同時に、伝達容量の入力側3 OaもVout. 1'に設定される。従って、入力側3 0 aの電位は、式(13) および(14) から判るよう

 $Vtr = Vth+\Delta Vl$ 

となる。このように、本装置の伝達容量30から出力さ れる電位変動Vtrは、各光センサーのオフセット電位 に影響されない。また、この電位変動Vtrが印加され るソースフォロワ8においては、時刻t11においてV trが閾値Vthであるため出力電位はOである。ま た、時刻 t 1 2 において V t h + Δ V 1 がゲート電極に 印加されるので、このソースフォロワ8からはΔV1だ け上昇した電位が出力される。従って、本装置の出力 は、光量が多いときに高い電位が出力されるようになっ ており、従来用いられている光センサー装置と同様の、 一般的な極性を持った出力特性であるので、ファクシミ

そして、時刻 t 14において、光センサー10.2の出 力電位がリセットされると式(14)と同様に伝達容量

Vout. 2' = Vref+Vof. 2

となる。従って、時刻t13において再度Vthにリセ ットされている伝達容量の出力側30bの伝達電位Vt

 $Vtr = Vth+\Delta V2$ 

が現れる。これによりソースフォロワ8からは△V2が 出力される。

【0048】本装置においては各光センサー10.1~ 10. nに対して時間T1を1周期としてこれらの動作 を繰り返し、連続的な画像データの入力を可能としてい る。

12

れと同時に、伝達容量の入力側30aの電位が光量の電 圧変換分だけ上昇する。その後、すなわち、出力スイッ チ5がオンしてから時間T0×2経過した後に出力スイ ッチ5をオフとし、光センサーは光量の測定を再開し、 バッファ回路には次の光センサーを接続する。

【0043】これらの動作を時刻を追って説明する。時 刻 t 1 1 において、出力スイッチ 5. 1 がオンすること により、光センサー10. 1が選択される。この時刻 t 11において、光センサー10.1の出力電位Vou 10 t. 1は(12)式より以下の通りとなる。

[0044]

Vout. l = Vref + Vof.  $l - \Delta Vl \cdot \cdot \cdot (13)$ 定される。

> 【0045】次に、時刻t12において、光センサー1 0. 1のリセットスイッチ6. 1がオンとなると、オペ アンプ2. 1の出力は基準電位に初期設定される。この 際、上述したように、オペアンプ毎にオフセット電位が 存在するので、オペアンプ2.1の出力、すなわち、光

20 センサー10.1の出力は、

 $Vout. 1' = Vref+Vof. 1 \cdots (14)$ 

に、ΔV1上昇する。一方、出力側30bの電位Vtr はリセットスイッチ7がオープンとなっているので、入 力側30 aの電位変動に呼応して

 $\cdot \cdot \cdot (15)$ 

りなどに組み込み易くなっている。

【0046】さらに、時刻 t 13において、出力スイッ チ5. 1がオフとなり、出力スイッチ5. 2がオンとな 30 ると、実施例1において説明したように、光センサー1 0. 1のオペアンプ2. 1において光量に応じた蓄積動 作が開始される。また、バッファ回路 1 1 には、光セン サー10.2の出力が印加され、伝達容量の入力側30 aは、以下に示す光センサー10.2の出力電位Vou t. 2に設定される。

[0047]

Vout.  $2 = Vref + Vof. 2 - \Delta V2 \cdots (16)$ 

の入力側30aの電位も上昇し、

 $\cdot \cdot \cdot (17)$ 

hには、

 $\cdot \cdot \cdot (18)$ 

【0049】 すなわち、時刻 t 1 1 から時間 T 1 後の t 11'において光センサー10.1の出力スイッチ5. 1が再度オンとなり、時刻 t 13から蓄積された光量が 電位に変換されてバッファ回路 1 1 に伝達される。 時刻 t 1 2、t 1 3、t 1 4 から T 0 時間後の時刻 t 1

50 2'、t13'、t14'においても、それぞれ時刻t

なくなる。

アンプ2. 1~2. nは 出力スイッチ5. 1~5. n からソースフォロワ8のゲート電極8日までの共通線4 1をその都度充電する必要が生ずる。この共通線41の 配線容量は、1pF程度の値を持ち、また、各光センサ -10.1~10.nからの出力電位は0V→2~3V と大きい。このため、光センサー装置に含まれる光セン

サー10の数が大きくなると、その充電時間が無視でき

14

【0054】図13に、実施例1に示した光センサー装 10 置におけるソースフォロワ8のゲート電位Vgの変化 と、ソースフォロワ8の出力側の電位変化Voの時間様 子をシミュレートした結果を示してある。このシミュレ ーションにおいては、共通線41の容量を1pF、オペ アンプの各トランジスタサイズを数μm程度で構成し、 クロック周波数は500KHzとしている。本図にて判 るように、リセットスイッチ9がオンとなる毎に、ゲー ト電位Vgが0Vまで落ち込むため、ソースフォロワ8 の出力電位Voの立ち上がりはシャープにならず、ま た、なかなか安定しない。

【0055】そこで、本実施例においては、ソースフォ ロワ8の出力電位Voの立ち上がりを速くし、高速動作 を可能とするために、ゲート電極8G側のリセットスイ ッチを省き、ゲート電位Vgの落ち込みを防止するよう にしている。一方、ソースフォロワ8の出力側のリセッ ト時に貫通電流が流れることを防止するため、ソースフ オロワ8の出力端80に遮断スイッチ40を設置してい る。そして、ソースフォロワ8の出力側をリセットする リセットスイッチ9がオンとなった時に、遮断スイッチ 40をオフとして貫通電流を防止している。

【0056】図11に示す本実施例のタイミングチャー トに基づき、本装置の動作を説明する。なお、各光セン サー10.1~10. nの動作およびオペアンプの出力 は実施例1と同様につき説明を省略する。先ず、時刻 t 21に、出力スイッチ5.1がオンすると、共通線41 の電位、すなわち、ソースフォロワ8の入力8Gの電位 は、オペアンプ2. 1の出力電位と等しくなり、ソース フォロワ8のゲート電位として基準電位Vrefから△ V1だけ低い値が設定される。これと同時に、ソースフ ォロワ8の出力側はリセットスイッチ9がオンとなりリ 40 セットされる。

【0057】しかし、ソースフォロワ8の出力端に設置 されている遮断スイッチ40がオフとなっているので、 貫通電流は流れない。次に時刻t22において、リセッ トスイッチ9がオフとなり、遮断スイッチ40がオンと なると、ソースフォロワ80の出力側に、その時のゲー ト電位、すなわち、 AV1 に対応する出力電圧が現れ る。この際、図2に示す実施例1と異なり、ソースフォ ロワ8のゲート電極8Gは、すでに時刻 t 2 1 からオペ アンプ2. 1の出力と接続されているので、時刻 t 22 50 においては、ソースフォロワ8の入力電位はオペアンプ

12、t13、t14における動作が繰り返される。 【0050】このように、本例の装置においては、バッ ファ回路に伝達容量を挿入することにより、各光センサ 一の出力からオフセット電位の影響を削除した電位変動 を抽出することができる。従って、各光センサーに用い られているオペアンプ固有の微小なオフセット電位の影 響をも除去することが可能であり、微弱な光量に対して もばらつきを防止し、その光量に則した電位変動を出力 することが可能である。このように本例の光センサー装 置においては、オフセット電位の影響がでやすい低光量 域においても、線型性が維持され、さらに、ばらつきも ない高精度の画像データを出力することができる。ま た、出力信号として、従来の装置と同様に光量の大きな 場合に高レベルとなる信号が出力できるので、互換性に

富、使い易い装置が実現できる。

【0051】 (実施例3) 図10に、本実施例に係る光 センサー装置の回路構成を示してある。本例のセンサー 装置も、n個のフォトダイオード1からなる光センサー 10.1~10. nで構成されている。個々の光センサ ー10においても、実施例1と同様に、フォトダイオー ド1、このフォトダイオード1の出力が入力されるオペ アンプ2、さらにオペアンプ2と並列に接続された積分 容量3並びにリセットスイッチ6等から構成されてい る。これらの構成の内、実施例1と共通する部分におい ては、同じ符号を付し、説明を省略する。本例の光セン サー装置は、短時間読出を可能とするための、各光セン サー10.1~10.nの出力をインピーダンス変換し て出力するソースフォロワ8において、そのゲート電極 8Gに設置されていたリセットスイッチ7を省略するこ とにより、さらに高速の出力を可能とする光センサー装 置である。

【0052】ソースフォロワ8の出力側は、次の光セン サーに対応する出力との混同などが発生することを防止 するため、各光センサー10.1~10.nからの出力 を伝達した後にリセットスイッチ9により低電位にリセ ットされる。この際、ソースフォロワ8に印加されてい る光センサーからの出力電位が、ソースフォロワ8であ るMOSFETの閾値電位を越えている場合は、リセッ トスイッチ9を通って大量の貫通電流が流れることとな り、消費電流の点から大きな問題となる。従って、ソー スフォロワ8の出力側のリセットスイッチ9をオンする と同じタイミングで、光センサー出力側、すなわち、ソ ースフォロワ8のゲート電位をリセットスイッチ7をオ ンすることにより、低電位とし、この貫通電流を防止し ている。

【0053】そして、リセットスイッチ7および9がオ ンとなっている間は、光センサー10.1~10.nの 出力スイッチ5.1~5.nをオフとしているため、共 通線41およびゲート電極8Gの電位は0Vまで低下す る。その結果、各光センサー10.1~10.nのオペ

13

2. 1の出力電位と略同電位となっている。従って、共通線41およびゲート電極8Gを充電するための時間遅れはなく、ソースフォロワ8からの出力電位の立ち上がりはシャープとなる。このため、本装置の動作速度の向上を図ることができる。

【0058】次に、時刻t23において、出力スイッチ 5. 1、およびスイッチ10がオフとなり、光センサー 10.1のリセットスイッチ6.1、光センサー10. 2の出力スイッチ5. 2およびリセットスイッチ9がオ ンとなる。従って、共通線41およびソースフォロワ8 のゲート電極8Gにはオペアンプ2.2の出力△V2が 印加される。そして、ソースフォロワ8の出力側はリセ ットされるが、遮断スイッチ10がオフとなっているの で貫通電流は流れない。このように、本実施例において は、実施例1と異なり、共通線41およびゲート電極8 Gにオペアンプ2. 1の出力電位ΔV1からオペアンプ 2. 2の出力電位 ΔV 2が直接印加される。従って、一 端0Vに下がった後、オペアンプ2.2の出力電位 ΔV 2が印加される実施例1の装置と比較し、電位の変化量 も小さく、ソースフォロワ8のゲート電位も即座に追従 可能となっている。さらに、充電量が少ないため、オペ アンプ2.2の消費電力も小さくて良い。

【0059】次に、時刻t24において、スイッチ9がオフとなり、遮断スイッチ10がオンとなるので、ソースフォロワの出力側にオペアンプ2.2の出力電位ΔV2に対応した出力電圧が現れる。なお、光センサー10.1は、実施例1と同様に、リセットスイッチ6.1が時刻t25にオフとなるので、リセットが完了し、再び積分動作を開始する。

【0060】図12に、本実施例におけるソースフォロワ8のゲート電位Vgの変化と、ソースフォロワ8の出力側の電位変化Voの時間変化の様子をシミュレートした結果を示してある。このシミュレーションにおいては、先に示したシミュレーション結果と同様に、共通線41の容量を1pF、オペアンプの各トランジスタサイズを数μm程度で構成し、クロック周波数は500KH zとしている。本図にて判るように、図13に示したシミュレーションの結果と異なり、ゲート電位Vgが0Vまで落ち込まず、リセットスイッチ9がオフとなった時に、既に所定の電位となっているため、出力電位Voの立ち上がりはシャープであり、良好な出力波形が得られている。

【0061】このように、本実施例においては、ソースフォロワの出力端に遮断スイッチを設けることにより、ソースフォロワのリセット時の貫通電流を防止している。従って、ソースフォロワのゲート電位が各センサーの出力後に毎回0Vにリセットされることがなく、ゲート電位を各センサーの出力電位に短時間に設定することができる。さらに、ソースフォロワをリセットしている時間、すなわち、ソースフォロワの出力側のリセットス

16

イッチがオンとなっている間に、次の光センサーの出力 電位をソースフォロワのゲート電位として印加すること が可能となる。従って、ソースフォロワの出力側のリセ ットが完了し、各光センサーに対応した出力電位を出力 する際には、すでに、ソースフォロワのゲート電位に、 選択された光センサーの出力電位を確立させることがで きる。このため、ソースフォロワのリセットが完了して から各光センサーの出力電位が印加される実施例1の装 置と比較し、ソースフォロワからの出力信号の立ち上が 10 りを良くすること可能となる。このように、本実施例に おいては、ソースフォロワからの出力波形が、立ち上が りがシャープで、短時間に各光センサーの出力電位に対 応した値に安定することから、さらに高速動作の可能な 光センサー装置を実現することができ、多数の光センサ ーを用いた光センサー装置であっても、動作の早い装置 を実現することが可能となる。

【0062】なお、本例および実施例1においては、フォトダイオードを用いているが、pinフォトダイオードあるいはアバランシェフォトダイオードなどの種々のフォトダイオードを用いて装置を構成することが可能である。

[0063]

【発明の効果】以上説明したように、本発明の光センサーおよびそれを用いた光センサー装置においては、差動増幅器と積分容量を用いて、フォトダイオードなどの光電変換手段からの光電流を電圧変換して出力することを特徴としている。従って、低照度領域においても、線形性の確保されたフォトダイオードなどの光電変換手段を用いて光センサーを構成することが可能となる。

70 【0064】さらに、積分容量の値を変化することにより、容易にセンサーの感度を調整することができる。そして、フォトダイオードの光電流を差動増幅器を用いて電圧に変換して出力しているので、個々のフォトダイオードに起因する光センサー装置の感度への影響を抑制することが可能となる。従って、本発明に係るセンサー装置を、感度のばらつきの少ない装置とすることができる。

[0065] また、複数の光センサーからの光出力電位が順次入力されるバッファ回路において、これらの光出 力電位を伝達する伝達容量を挿入することにより、各光センサーに用いられているオペアンプ固有のオフセット電位の影響も除去することができる。このため、光量の少ない場合においても、微小なオフセット電位による感度のばらつきを防止することが可能であり、さらに高精度の光センサー装置を実現することができる。同時に、この伝達容量を挿入することにより、従来の光センサー装置と同様に光量が大きい時に、高レベルとなる出力信号を供給する光センサー装置が実現できる。このため、従来の光センサー装置との互換性に富、使い易い装置が の 供給可能となる。

17

【0066】さらに、バッファ回路を構成する出力用FETの出力端に、出力用FETの出力側をリセットする際の貫通電流を防止する遮断スイッチを設置することにより、出力用FETの入力側のリセットを省略とすることができる。このため、各光センサーの光出力電位を、出力用FETの出力状態に先立って出力用FETのゲート電位として確立することが可能となる。これにより、出力用FETからの出力信号の立ち上がりをシャープとし、高速動作の可能な光センサー装置を実現することができる。

【0067】また、本発明に係る光センサーは、MOSトランジスタにより構成された回路で実現できるので、フォトダイオードも含めて一つの半導体基板上に形成可能である。従って、従来のフォトトランジスタなどの光ディバイスと同様にファクシミリ装置等へ組み込むことができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例1に係る光センサー装置の回路 構成を示す回路図である。

【図2】図1に示す光センサー装置の動作を示すタイミングチャートである。

【図3】図1に示す光センサーの光電変換特性を示すグラフ図である。

【図4】図1に示す光センサーの光電変換特性の変化を 説明するグラフ図である。

【図5】図1に示す光センサーに用いられているオペアンプの回路構成を示す回路図である。

【図6】図5に示すオペアンプの作動特性を示すグラフ図である。

【図7】本発明の実施例2に係る光センサー装置の回路 構成を示す回路図である。

【図8】図7に示す光センサー装置の動作を示すタイミングチャートである。

【図9】図1に示す光センサーの光電変換特性を説明するグラフ図である。

【図10】本発明の実施例3に係る光センサー装置の回路構成を示す回路図である。

【図11】図10に示す光センサー装置の動作を示すタイミングチャートである。

【図12】図10に示す光センサー装置におけるバッファ回路の入力電位と出力電位の時間変動をシミュレーションした結果を示すグラフ図である。

【図13】実施例1に示す光センサー装置におけるバッファ回路の入力電位と出力電位の時間変動をシミュレー

18

ションした結果を示すグラフ図である。

【図14】従来のフォトトランジスタを用いた光センサー装置の回路構成を示す回路図である。

【図15】図14に示すフォトトランジスタの作動特性 を示すグラフ図である。

【図16】図14に示す光センサーの光電変換特性を示すグラフ図である。

#### 【符号の説明】

1. 1~1. n · · · · フォトダイオード

10 2. 1~2. n · · · オペアンプ

3. 1~3. n · · · · 積分容量

4. 1~4. n · · · コンデンサー

5. 1~5. n · · · 出力スイッチ

6. 1~6. n · · · リセットスイッチ

7 ・・・ リセットスイッチ

8 · · · nチャンネルMOS

8G・・・ MOSのゲート入力

80··· MOSの出力

9 ・・・ リセットスイッチ

ⅳ 10.1~10.n ··· 光センサー

11 ・・・ バッファ回路

12 · · · 外部回路

13 · · · 走査回路

20. 1~20. n · · · · フォトダイオード

21. 1~21. n · · · スイッチ

22. 1~22. n · · · ベースコレクタ間容量

24 ・・・ リセットスイッチ

25 ・・・ 走査回路からの信号

30 ・・・ 伝達容量

7 31 ・・・ リセット用FET

40 ・・・ 遮断スイッチ

41 · · · 共通線

110, 111 · · · pチャンネルMOS

112, 113, 114 · · · nチャンネルMOS

Vin ・・・ オペアンプの入力電位

Vout・・・ オペアンプの出力電位

Vref··· 基準電位

Vof · · · オフセット電位

V0 ・・・ オペアンプの初期電位

40 V. ・・・ オペアンプの作動下限値

TO, T1, T2 · · · 時間間隔

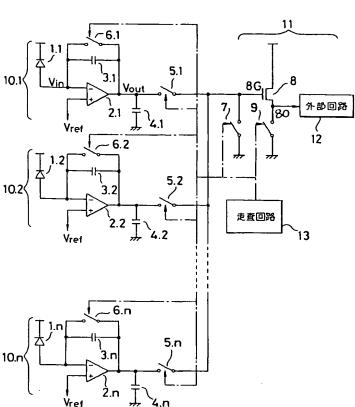
Tst ··· 蓄積時間

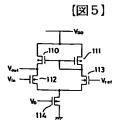
t1, t2, t3, t4···時刻

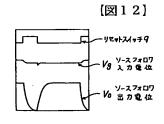
t 1 1, t 1 2, t 1 3, t 1 4 · · · 時刻

.

[図1]



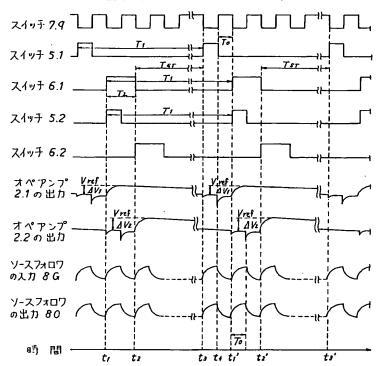




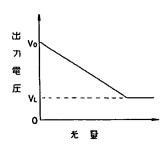
(図13) リロットスパッテラ りょうしょう 人力電力 りょうしょう 出力電位 の ソースプログ 出力電位

【図2】

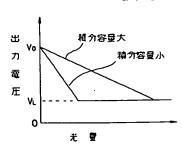
(図中スイッチはHがオンを表わす)

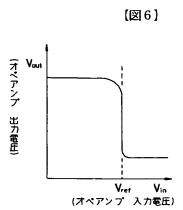


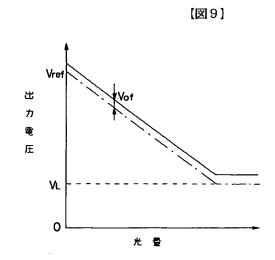


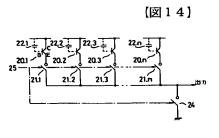


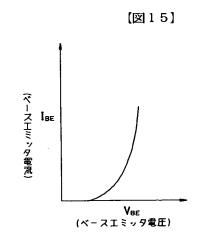
【図4】

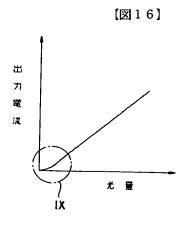


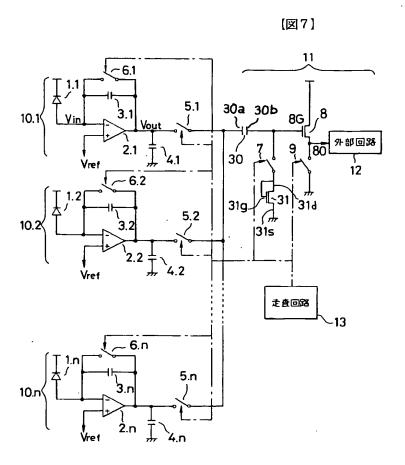




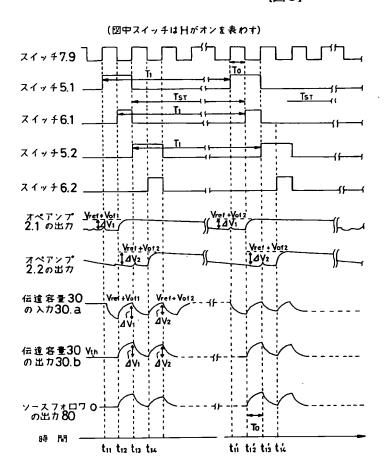




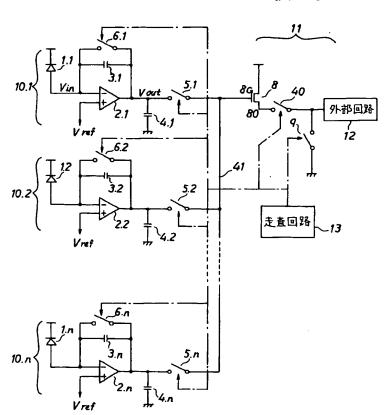




【図8】



[図10]



[図11]

### (図中スイッチはHがオンを表わす)

